# HERMETIC MAGNETIC DISC DEVICE

Patent Number:

JP62071078

Publication date:

1987-04-01

Inventor(s):

OKUBO TOSHIBUMI; others: 02

Applicant(s):

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

Requested Patent:

JP62071078

Application Number: JP19850209583 19850921

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B25/04; G11B33/14

EC Classification:

Equivalents:

### **Abstract**

PURPOSE:To prevent air from being mixed from an external by storing a disc-shaped magnetic medium, a spindle mechanism, and a magnetic head mechanism in the first vessel in which helium is enclosed hermetically and storing the first vessel in the second vessel in which helium is enclosed hermetically.

CONSTITUTION: In a hermetic magnetic disc device, principal mechanisms such as a magnetic recording medium, a supporting body, a spindle shaft, a driving motor, a magnetic head, and a floating head slider are stored in the first vessel 11 in which a base material, an upper cover, and a lower cover are enclosed hermetically through an O ring. and helium is enclosed hermetically in the first vessel 11. Two vessels of the first vessels 11 are fixed to a base plate 12 so that their lower covers face each other. A heat conductive plate 13 is stood between then first vessels 11, and helium is stored at a high pressure in a helium reservoir 14 fixed to the base plate 12, and this helium is supplied properly into only the second vessel. A cover 16 is attached airtightly to the base plate 12 through a gasket 15 to constitute the second vessel 17, and helium is enclosed hermetically at one atmosphere or a high pressure in the second vessel 17.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭62-71078

Mint Cl.4 25/04 33/14 G 11 B

識別記号 101

庁内整理番号 A - 7627--5D M-7177-5D 個公開 昭和62年(1987)4月1日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

密封型磁気デイスク装置 69発明の名称

顏 昭60-209583 创特

願 昭60(1985)9月21日 四出

俊 文 大久保 ⑫発 明 者

武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会社電子

機構技術研究所内

司 饜 木暮 者 明 何発

武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会社電子

機構技術研究所内

邦 谷 明 者 砂発

武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会社電子

機構技術研究所内

日本電信電話株式会社 願 人 仍出 升理士 角田 仁之助 9代 理 人

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

1. 発明の名称

密封型磁気ディスク装置

- 特許請求の範囲
- (1) \_ 情報を記録する円板状磁気媒体と該円板状 磁気媒体を支持・回転させるスピンドル機構と該 円板状磁気媒体に対する情報の読み書きを行う磁 気ヘッド機構とを、ヘリウムが密封される容器に 収納してなる密封型磁気ディスク装置において、 前記円板状磁気媒体とスピンドル機構と磁気へっ ド機構とをヘリウムが密封される第一の容器に収 紡すると共に、紋第一の容器をヘリウムが密封さ れる第二の容器に収納したことを待徹とする密封 型磁気ディスク装置。
- (2) 前記第二の容器に密封するヘリウムの圧力 を大気圧よりも高くしたことを特徴とする特許額 求の範囲第1項記載の密封型磁気ディスク装置。
- (3) ヘリウムを貯蔵し且つ前記第二の容器のみ に該ヘリウムを供給する手段を該第二の容器内部 に強えたことを特徴とする特許請求の範囲第1項

又は第2項記載の密封型磁気ディスク装置。

- 前記第二の容器の内面に集熱材を付設する と共に、外面に放熱材を付設することを特徴とす る特許請求の範囲第1項乃至第3項記載の密封型 磁気ディスク装置。
- 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ヘリウム封入気密構造の密封型磁気 ディスク装置に関するものである。

〈従来の技術〉

磁気ディスク装置は電子計算機のファイル記憶 装置としての中心的役割を果たしており、年々そ の大容量化・高記録密度化の要請が高まっている。 磁気ディスク装置の記録密度を向上させるために は、円板状の磁気記録媒体の円周方向の記録密度 (縁記録密度)及び半径方向の記録密度(トラッ ク密度)を高めることが必要である。

とてろで磁気ディスク装置には、磁気記録媒体 の回転に避れ回る気体(空気)の粘性流による動 圧効果を利用してサブミクロンオーダの原き間で 磁気ヘッドを形気記録媒体上に位置付け、情報の ように、複数の円板状の磁気記録媒体1が支持材 記録・再生を行う浮動ヘッドスライダが用いられ ており、線記録密度の向上は主としてての浮動へ ッドスライダの浮上隙き間を微小化することによ り達成されてきた。現在実用に供されている磁気 ディスク装置用浮動ペッドスライダの浮上隊を図 は 0. 2~ 0. 3 μ m にも達しており、今後更に線記録 密度向上のため益々微小化される趣勢にある。

とのような超微小浮上隙き間で頭作する浮動へ ッドスライダの信頼性を確保するためには、抜躍 内の環境をできる限り高滑浄度に保ち、微小隊を 間に塵埃が混入することによって発生する磁気へ ッド及び磁気記録媒体の損傷(ヘッドクラッシュ) を回避することが不可欠である。このためには磁 気ディスク装置の主要構成要素を完全に外部環境 に対して密封すると共に、発露の原因となるペア リング等の潜棄部分をディスク回転系に対してシ ールする構造が有効である。

第2 図は上述のような従来の密封型砂気ディス ク装置の樹成例を示す断面図である。同図に示す

は磁気記録媒体の回転による気体の粘性摩擦損失 (風損) であり、間関に示すような防魔を厚的と した密封型磁気ディスク装置においては、との風 損を低減し装置の湿度上昇を抑制することが極め て重要な課題となる。風損は気体の密度の4/5乗 に比例して増大する。そこで頻えばヘリウムのよ うに密度の小さい気体(ヘリウムの密度は空気の 密度の約1/7である。)を装置に密封することに より、これを大幅に低波することができる。また ヘリウムは熱伝導率が空気の約7.5倍と大きく、 駆動用モーク 5 及び浮動ヘッドズライグ 7 の駆動 邵の冷却に効果的であるという利点を有する。 (猪明が解決しようとする問題点)

しかしながらヘリウムは極めて磊洩しやすく艮 期的な密封の困難な気体である。斑気ディスク装 間のように繰り返し組立、調整を必要とする装置 の場合には、ろう付け・溶接のようなベリウム封 止の一般的な方法は用いることができず、ガスケ ット・0リングを用いた結合型容器構造とする必 要があるため、ヘリウムの磊波、外部からの空気 2により固定支持されており、支持材ではスピン ドル軸3に固設されている。この支持材2は多数 の小孔を有し、磁気記録媒体1の何転に伴って半 怪刀向に流れる気体の流路を形成しており、流路 の途中に除盛用フィルタ(図示せず。)が付装さ れている。スピンドル軸3は悲材4に軸受を介し て付設されている。スピンドル輔3の端部は、基 材もの下面側に付設された駆動モータ5に連結し ている。6は磁気ヘッドで、基材4の上面に付設 された浮動ヘッドスライダクに支持されている。 そして基材4の上面側には上部カバー8が、下面 の駆動モーク付設部には下部カバー9が、密封用 のロリング(ガスケットでも可)10を介装して 気密に取り付けられている。

「この磁気デイスク装置では、記録密度(トラッ ク密度)を高めるために、装置内部の温度上昇・ 温度分布の不均一に伴う各構成部品の熱膨張に起 因するトラックずれ(熱オフトラック)を抑制す ることが必要となる。装置の温度上昇の主な原因

の想入はある程度許容せざるを得ない。このため 密封型磁気ディスク装置は寿命が短くなるため、 その現実は困難であった。

ての製因としてはまず、ヘリウムの痛波・空気 の混入に伴って風機が増加することが提げられる が、このことはヘリウムを封入した密封型磁気デ ィスク装置の実現を困難にしている本質的な要因 ではない。と言うのは、確かにヘリウムを封入す る目的は風損の低減による装置の温度上昇の抑制 にあるが、風損はヘリウムと混入空気との混合比 に対してほぼリニアに変化しており、仮に風損増 加の許容限度を10%(空気の風損とヘリウムの 風損の差の10%)と定め、装置の内容積を11 ℓ、ヘリウムの漏洩速度を1×10<sup>-5</sup>ata cc/sec· ata とすれば(この程度のヘリウムの密封度は通 常のひリングを用いた密封機構により十分達成で きろ値である。)、約4年程度もの装置寿命を保 証できるからである。

むしろ、上記の最大の要因は、ヘリウム・空気 混合気体としての粘度の増加及び分子平均自由行

#### (問題点を解決するための手段)

本発明は 上記の問題点を解決するために、債 報を記録する円板状磁気媒体と該円板状磁気媒体 を支持・回転させるスピンドル機構と該円板状磁 気媒体に対する情報の読み書きを行う砂気ヘッド 機構とを、ヘリウムが密封される容器に収納して

第1図及び第3図に示すように、本発明の一実 施例の密封型磁気ディスク装置においては、第2 図の構成例と間接の磁気記録媒体・支持材・スピ ンドル軸・駆動モータ・磁気ヘッド・浮動ヘッド スライダ等の主要機構が、基材・上部カバー・下 部カバーをOリングを介装して密封してなる第一 の容器11に収納されている。この第一の容器11 内にはヘリウムが密封されている。そして2個の 第一の容器11が、互いに下部カバーが対向する ようにペース板12に固定されている。このペー ス板12は外部へ熱を伝達するための熱伝導板の 投制も兼ねている。また第一の容器 1 1 間には、 熱伝導板13が立設されている。ペース板12に 固設されたヘリウム溜14は、ヘリウムを存圧で 貯蔵し第二の容器内のみに適宜そのヘリウムを供 給するものである。そしてペース板12に、ガス ケット15を介装してカパー16を気密に取り付 けて、第二の容器17が構成されている。第二の 容器17内にはヘリウムが一気圧又は再圧で密封 されている。カパー16には、容器内外と電気値

なる密封駆磁気ディスク装置において、前記円板 状磁気媒体とスピンドル機構と磁気へっド機構と をヘリウムが密封される第一の容器に収納すると 共に、該第一の容器をヘリウムが密封される第二 の容器に収納したものである。

#### (作用)

上記の手段によれば、磁気ディスク装置の主要機構を第一の容器及び第二の容器により二重に密封しているので、外部からの空気の促入を抑制できる。

#### (寒脆例)

本発明の実施例を、第1 図並びに第3 図乃至第7 図を用いて説明する。第1 図及び第3 図は本発明の一実施例の密封型磁気ディスク装置の斜視図及び断面図、第4 図(a)(b)は本実施例の装置及び従来の装置のヘリウム対入を比較・説明する概念図、第5 図及び第6 図は河じくヘリウム・空気混合比の経時変化を比較・説明する図、第7 図は本発明の他の実施例の密封型磁気ディスク装置の断面図である。

号の授受を行うためのハーメチックシールコネク タ18が付款されている。ペース板12の外面に は、放然材19が付款されている。

以上の補造の装置のヘリウム封入作用を、第4 図(a)(b)・第5 図及び第6 図を用いて、第2 図の従来の構成例と比較して説明する。第4 図(a)(b)において、P1・V1は第一の容器11 (従来の構成例の容器)内のヘリウム分圧・体積であり、P2・V2は第二の容器17内のヘリウム分圧・体積である。P0 は外部のヘリウム分圧(大気中のヘリウム分圧は繁めて小さいためP0=0としてよい。)である。S1・S2 は第一の容器112 及び第二の容器17のヘリウムに関する流路コンダクタンスである。

第4図(i)(従来の構成例)の容器11内のヘリウム分圧P1はよく知られているように(i)式に示す微分方程式で表わされる。

$$\frac{dP1}{dC} = -\frac{S1}{V1} \cdot P1 \qquad \cdots (1)$$

ててにしは時間である。 t = 0 においてP1=

0 とすると、P 1 は(2)式のように表わされる。

$$P_1(t) = \exp\left(-\frac{S1}{V1} \cdot t\right) \qquad \cdots (2)$$

一方第4図(a)(本実施例)の第一の容器 1 1 内のヘリウム分圧 P 1 は、第二の容器 1 7 内のヘリウム分圧 P 2 と共に建立微分方程式として(3)及び(4)式のように表わされる。

$$\frac{dP1}{dt} = -\frac{S1}{V1} \cdot P1 + \frac{S1}{V1} \cdot P2 \qquad \cdots (3)$$

$$\frac{dP2}{dt} = -\frac{S1}{V2} \cdot P1 + \frac{S1 - S2}{V2} \cdot P2 \qquad \cdots (4)$$

建立微分方程式(3)及び(4)を解くことにより P 1 (t)及び P 2 (t)は各々(5)及び(6)式のように表 わされる。

$$P1(t) = k1 \cdot exp(\eta 1 \cdot t) + k2 \cdot exp(\eta 2 \cdot t) \cdots (5)$$

$$P2(t) = k3 \cdot exp(\eta 1 \cdot t) + k4 \cdot exp(\eta 2 \cdot t) \cdots (6)$$

ててに 7 1 、 7 2 は (7) 及び (8) 式のように妄わされる。

$$\eta 1 = \frac{S1 (V1 - V2) - S2 \cdot V1}{\frac{2V1 \cdot V2}{1}} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{S1^2}{V1^2} - \frac{2S1^2 + 2S1 \cdot S2}{V1 \cdot V2} + \frac{(S1 - S2)^2}{V2^2}} \cdots (7)$$

(へりウム分圧と変別というでは、 の知り、 を受別しては、 を受別しては、 を受別しているのでである。ののでである。ののででである。ののででである。ののででである。ののででである。のででできまれる。のでは、 を受別している。では、 を受別でできまれる。のででできまれる。のでででででででででででででででででででででででででできまれる。では、 のできまれる。では、 のできまれる。できまれる。できまれる。できまれる。できまれる。できまれる。できまれる。できまれる。できまれる。できまれる。 できまれる。できまれる。できまれる。できまれる。できまれる。できまれる。できまれる。できまれる。できまれる。できまれる。できないでは、 のできまれる。できまなる。できまな。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまなる。できまななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できななる。できなななる。できななる。できなな

第 5 図において、 a (実線)は第 4 図 (a) における第一の容器 1 1 内のヘリウム分圧 P 1 の時間的変化を示したものであり、 b (一点銀線)は第 4 図 (a) における第二の容器 1 7 内のヘリウム分圧の時間的変化を示したものであり、 c (破線)は第

$$\eta 2 = \frac{S1(V1 - V2) - S2 \cdot V1}{2V1 \cdot V2} \\
- \frac{1}{2} \sqrt{\frac{S1^2}{V1^2} - \frac{2S1^2 + 2S1 \cdot S2}{V1 \cdot V2} + \frac{(S1 - S2)^2}{V2^2}} \\
\cdots (8)$$

また k 1 , k 2 , k 3 , k 4 は初期条件によって決まる定数である。

第5図は第一の容器 1 1 , 第二の容器 1 7 のへり 2 ムの流路コンダクタンス S 1 , S 2 を S 1 = S 2 = 1.0×10<sup>-6</sup> ata·cc/sec·ata、第一の容器 11 及び第二の容器 1 7 の体積 V 1 , V 2 を各々 11.0 ℓ , S.5 ℓ 、第一の容器 1 1 及び第二の容器 1 7 の初期へり ウム分圧 P 1 (0) , P 2 (0)を各々 P 1 = P 2 = 1 kg/cm² とした場合の第一の容器 1 1 及び第二の容器 1 7 内のへり ウム分圧の時間的変化を第二の容器 1 7 内のへり ウム分圧の時間的変化を(2)、(5)及び(6)式に基いて計算した結果を示す。擬社はヘリウム分圧(kg/cm²)、機軸は経過時間(年)を示す。

育述のように密封客器からのヘリウムの漏洩・ 外部からの空気混入によるヘリウム・空気混合気体の混合比の経時変化或いはヘリウムの漏洩速度 と空気の混入速度との差による容器内部の全圧

4 図(b)における第一の容器 1 1 内のヘリウム分圧の時間的変化を示したものである。ここでヘリウムの漏洩許容量を初期値の 3 % (初期ヘリウム分圧 P 1 c (t) = 0.97kg/cm²、ヘリウム虚度 9 7 %) とすると、第 4 図(b)の一重容器では限界ヘリウム分圧に速するのに約 1 年程度であるのに対し、第 4 図(a)の二重容器では約 7 年と 7 倍の寿命が得られる。

第6図は第4図回における第二の容器 1 7 に密封されるヘリウム分圧 P 2 の式値を P 2 (0) = 1.5 kg/cm² (加圧密封)とし、その他の値は第5 図における計算に用いた値とすべて同じ値を用いた場合の第一の容器 1 7 内のヘリウム分圧 P 1 の時間の変化を示したものであり、b (一点鎖線)は第二の容器 1 7 内のヘリウム分圧 P 2 の時間的変化を示したものであり、数軸はヘリウム分圧(kg/cm²)、複軸は経過時間(年)を示す。なおc(破終)は第5 図と同様に第一の容器 1 1 のみの場合のヘリウ

ム分圧P1の時間的変化を比較参照のために示したものである。

第二の容器17内のヘリウム初期分圧が高いた め、ことに密封されるヘリウムは外部及び第一の 容器11内に流出する。このため第一の容器11 のヘリウム分圧は一端増加し、約5~6年後にピ ーク (1.035kg/cm²) に楽した後、波少する傾向を 示す。第5図の場合と同様に、ヘリウムの編洩許容 量を初期値の3%(限界へリウム分圧Pi。(t)= 0.97kg/cm²) とすると、第二の容器17にヘリウ ムを加圧密封した場合には限界へりウム分圧に達 するのに約17年と一重容器の場合に比べて実に 1?倍の寿命が得られる。本実施例では第1四に 示すように、第二の容器17内にヘリウム溜14 を設けており、これにより第二の容器11内のへ リウム分圧を高くすれば、さらに第一の容器 1.1 に密封されるヘリウムをより長期間保持すること ができ、艮寿命の密封型磁気ディスク装置を実現 することができる。また第二の容器17にヘリウ ムを加圧密封すると同時にヘリウム溜14を設け

### (発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、磁気ディスク製圏の主要機構をヘリウムが密封される第一の容器に収納すると共に、該第一の容器をヘリウムが密封される第二の容器に収納する構成をとっているので、ヘリウムの漏洩・空気の爬入の領

ろ態様をとってもよい。

また一般に気密容器のシールに用いられる高分 子材料における気体の拡散・透過盤は温度に比例 し、常温の場合に比べて20~30度程度の温度 上昇によって3~4倍にも増加する。したがって 袋鼠の放然特性を改善し、装鼠の温度上昇を抑制 することによりヘリウム漏洩量を低減し、装置券 命を延ばすことができる。第7図は、上紅の実施 例に更に良好な熱伝達機構を付加した実施例を示 す。周図において、磁気記録媒体・支持材・スピ ンドル頼・駆動モータ・磁気ヘッド・浮動ヘッド スライダ等の主要機構、第一の容器11、ヘリウ ム溜14、ガスケット15、カパー16、第二の 容器17、ハーメチックシールコネクタ18は上 記の実施例と同様である。20はカバー16の内 関係壁に付設した集熱用フィン、21はカバー16 の外側倒壁に付設した放熱用フィンである。 2 2 は内部を空洞とし熱伝達媒体を充塡した熱伝導板、 23は熱伝導性グリースである。熱伝導板22は 熱伝導性グリース23を介して第一の容器11に

めて少ない長寿命の密封型磁気ディスク装置を実 現できる。

また上記の第二の容器にヘリウムを加圧密封する、或いはヘリウムを貯蔵し且つ第二の容器にヘリウムを自動的に供給する手段を具備する、或いはその頭方の手段を備える態様をとれば、より長寿命の密封型磁気ディスク装置を実現できる。

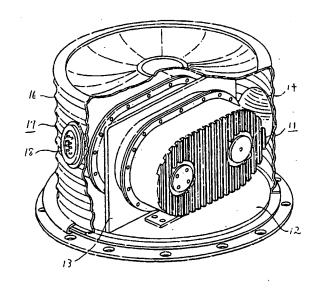
さらに上記の第二の容器の内部及び外部に集熱 材及び放熱材を付設する態様をとれば、装置の温 度上昇を緩和してヘリウム器洩速度を抑制し、更 に長寿命の密封型磁気ディスク装置を実現できる。 4. 図面の簡単な説明

第1 図及び第3 図は本発明の一実施例の密封型磁気ディスク装置の斜視図及び断面図、第2 図は上述のような従来の密封型磁気ディスク装置の構成例を示す断面図、第4 図(a) (b) は本実施例の装置及び従来の装置のヘリウム対入を比較・説明する概念図、第5 図及び第6 図は同じくヘリウム・空気混合比の経時変化を比較・説明する図、第7 図は本発明の他の実施例の密封型磁気ディスク装置の

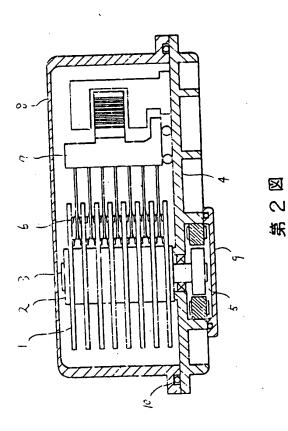
#### 断面図である。

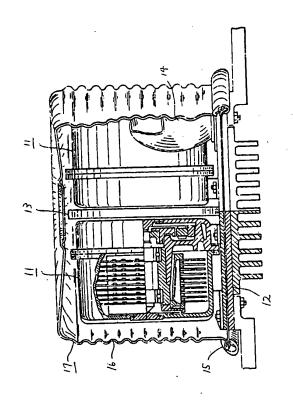
1: 磁気記録媒体、 2: 支持材、 3: スピンドル軸、 4: 基材、 5: 駆動モーク、 6: 断気ベッド、 7: 浮動ヘッドスライダ、 8: 上部カバー、 3: 下部カバー、 1 0: 0リング、 1 1: 第一の 2: ベース板、 1 3: 熱伝 凄 振、 1 4: ペリウニ剤、 1 5: ガスケット、 1 6: カバー、 1 7: 第二の容 、1 8: ハーメチックシールコネクタ、 1 9: 放熱材、 2 0: 樂熱 用フィン、 2: 放熱用フィン、 2 2: 放熱用フィン、 2 5: 放熱用フィン。

特許出職人 日本電信電話株式会社 電子機 代理人角田仁之助場問題



第 | 図





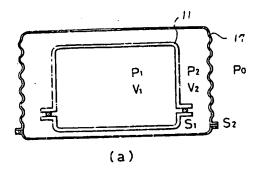
図

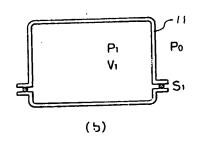
CT

紙

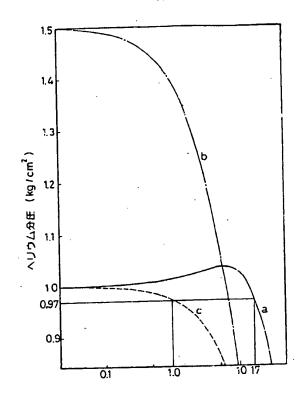
-478-

### 特開昭62-71078(フ)

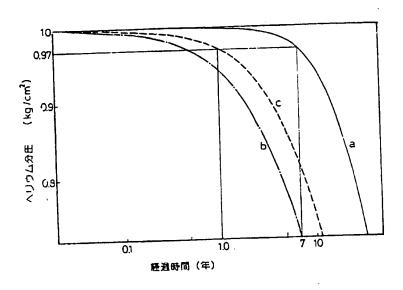




第 4 図

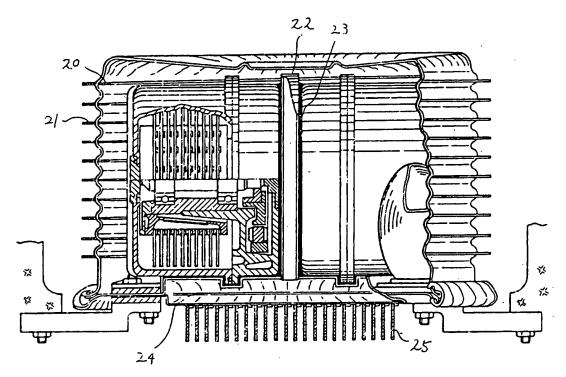


第6図



第5図

# 特開昭62-71078(8)



第7図